



自动化仪表 » 2013, Vol. 34 » Issue (9): 37-39 DOI:

系统集成与应用

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

◀ 前一篇 | 后一篇 ▶

采用LabVIEW编程的LED非接触式结温检测系统

张晶晶, 张涛, 陈要玲, 袁士东

中国科学院上海技术物理研究所, 上海200083; 常州光电技术研究所, 江苏常州213164

Non-contact LED Junction Temperature Detection System Based on LabVIEW

- 摘要
- 图/表
- 参考文献 (0)
- 相关文章 (10)



友情链接	广告链接				友情链接
 中国科学技术协会 www.cast.org.cn 中国仪器仪表学会 China Instrument and Control Society SIA 上海仪器仪表行业协会 万方数据 WANFANG DATA 知识服务平台 CNKI 中国知网 www.cnki.net 中国知网基础数据库工程 中华工控网 gkong.com 控制工程网 www.control-engineering.com 电气自动化网 www.ea-china.com 中国仪器与测量网 www.elechina.com 中国电子网	 Gauges, Instruments and Controls 展行仪表 CHENG-U INSTRUMENT SADI 上海恒数仪表 	 安控科技 Endress+Hauser High-Pressure Analyser 虹润 SIPAI 西派埃 HITE 海得控制 上海恒数仪表 Floutontion® 	 中科博微 中创电子 METTLER TOLEDO YOKOGAMA SHANGHAI WANXUN Automation control 上海万控仪器有限公司 ANTHONE® 厦门安泰电子有限公司	 Wide Plus KELI SSK SAINT-GOBAIN CERAMICS SHANGHAI KENT 上海肯特 AISEI UDIAN	 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表 自动化仪表

沪ICP备120323021

版权所有 © 《自动化仪表》编辑部

地址: 上海市漕宝路103号 电话: 021-64368180-231 传真: 021-64368984 Email: pai@sipai.com

技术支持北京玛格泰克科技发展有限公司